

半導體設備-電學測試

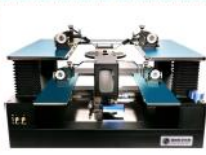
電學測試設備-探針台



2-12寸各類手動探針台



4-12寸手動高低温台



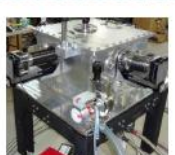
6-12寸双面探針台



PCB手動探針台



10K真空極低溫磁場探針台



4K真空極低溫半自動台

電學測試設備-特殊探針台

SEMICS



12寸WAT探針台



6-12寸大功率CP台
Si/SiC/GaN, 單/多Site

ICE



< 1.5K低溫恒溫器



10mK極低溫稀釋致冷機

microxact, inc.



三維磁場探針台



4K二維磁場探針台



2-12寸4K半自動探針台

kleindiek nanotechnik



電鏡用原位納米探針



電鏡用原位探針台

電學測試設備

高低温卡盘系列



4-12寸全系列
溫區可選: -60~300°C
可耐最大電壓電流: 10kV/600A
可選鍍金、密孔、Taiko、鏡面等

熱氣加熱系統



溫區可選: 常溫-300°C
支持衬底: Si/SiC/GaN
支持電壓: 10000V
支持氣壓: 7 bar
支持RS232 和 LAN 網口

KGD/WLBI系統



支持SiC/GaN晶圓及藍膜
支持2000V
支持3000A
動態雜感 < 50nH
支持多工作站/多工作箱

各類探針卡



- 1、環氧針卡 (數字、邏輯、模擬等)
- 2、超低漏參數卡
- 3、垂直針卡
- 4、吹氣高壓探卡
- 5、可靠性小探卡
- 6、RF探卡

針座等測試耗材



- 1、針座等各類附件
- 2、各類耗材
- 3、高頻DC至500G射頻探針

